1/7/1 DFÁLOG(R)File 347:JAPIO (c) 2000 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

01754052 **Image available**
LIGHTING OPTICAL SYSTEM

PUB. NO.: 60-232552 A]

PUBLISHED: November 19, 1985 (19851119)

INVENTOR(s): TORIGOE MAKOTO

APPLICANT(s): CANON INC [000100] (A Japanese Company or Corporation), JP

(Japan)

APPL. NO.: 59-087879 [JP 8487879] FILED: May 02, 1984 (19840502)

ABSTRACT

PURPOSE: To obtain the lighting optical system which transfers a fine pattern image with no distortion to a wafer by providing a means for Koehler illumination with light from a light source, a means which is arranged on an irradiated surface of the Koehler illumination and controls the light into an arcuate shape, and a means which projects the image from the control means upon a specific surface.

CONSTITUTION: The light emitted by the extrahigh pressure mercury lamp 1 is converted on a light integrator 3 through an elliptic mirror 2. Further, light from respective points of the light integrator 3 is collimated through a collimator lens into a parallel light beam, which illuminates the surface of an arcuate slit 5 for the Koehler illumination with number of pieces of luminous flux. Further, the luminous flux passed through the arcuate slit 5 is projected on the surface of a mask 7 by an arcuate slit image formation optical system 6 to form a semiarcuate unirradiated area. Thus, the arcuate slit 5 is arranged in the irradiated surface of the Koehler illumination and the image of this arcuate slit 5 is formed on the surface of the mask 7, so there is not an effective light source image formed on the mask surface like before and the patten image transferred to the wafer, therefore, has no distortion.

⑩日本国特許庁(JP)

@ 特許出願公開

母 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-232552

@Int_Cl.4

識別記号

庁内整理番号

四公開 昭和60年(1985)11月19日

G 03 F 7/20 G 03 B 27/54 7124-2H 6715-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称 照明光学系

②特 顧 昭59-87879

❷出 顧 昭59(1984)5月2日

⑩発明者 鳥 越

真 川崎市中原区今井上町53番地 キャノン株式会社小杉事業

所内

⑪出 願 人 キャノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

②代 理 人 弁理士 若 林 忠

明 柏 書

1. 発明の名称

照明 光学系

2.特許請求の範囲

円張状光泉を供給する照明光学系において、光 瀬からの光でケーラー照明するケーラー照明手段 と、 はケーラー照明の照射面に配置され、円弧状 に光を規制する規制手段と、 は規制手段の像を所 定の面に投影する投影手段とを有することを特徴 とする照明光学系。

3. 英明の群盤な説明

(技術分野)

本発明は円弧状光束を供給する限明光学系、特にフォトマスク上の超LSI 等の微細パターンを半導体基板に転写するミラープロジェクションアライナーに適用しうる限明光学系に関する。

〔從火技術〕

従来この機の照明光学系にはクリティカル原明 法、すなわち光振をマスク闘上に結像する方法が 用いられていた。例えば 親昭54-123877号曲。 従ってマスク面上の円弧状照射域各点における市の円弧状照射域各点に級対称の 地を持つ。第1回はこの様子を検式的におけるの た図であり、Oは光輪、Aはマスク面におけるの を放照射域、Bは光振像を示してい方向となるの であり、Oは光線像を示してい方向の であり、Oは光線像を示してい方向の であり、Oは光線像を示してい方向の であり、Oは光線像を示してい方向の であり、Oは光線像を示してい方向の での方向性を持つので、照射円の にいくにつれて有効光線像の方向とマスク上の が大きくなる。その結果、れる でのデフォーカスでウェーハ上に転写さしてい パターン像が でいくになった。

(発明の目的)

本発明の目的は上記の欠点を解決し、歪みのない 散却パターン像をウェーハ上に転写することができる限明光学系を提供することにある。

(発明の構成)

木発明に係る限明光学系は、光源からの光でケーラー限明するケーラー照明手段と、数ケーラー照明の限制値に配置され、円弧状に光を規制

する規制手段と、該規制手段の像を所定の面に投 影する投影手段とを有することを特徴とする。 (実施個)

نثر

以下、太弟明の実施例について図面を 照して 説明する。本発明による無明光学系の一実施例を 第2函に示している。1は照明光線で例えば超高 圧水銀灯、2は楕円ミラーでその第1焦点に照明 光票が置かれる。3は例えばシリンドリカルレン ズ板により構成されたライトインテグレータで群 蘇は第4因に示す。4はコリメータレンズ、5は 円弧スリット(第5図に平面形態を描く) でライ トインテグレータ3の射光点はコリメータレンズ 4 の第1無点に、円弧ペリット5 は第2無点面に あってケーラー無明系を構成する。6は円弧ス リット結像用光学系、7はマスクを示している。 なお、第3図は第2図の光学系の3から7までの 部分をaの方向から描いた図である。さて超高圧 水銀灯!から発した光は、楕円ミラー2によって ライトインテグレータ3上に集光される。 さらに ライトインテグレータ3の各点を出た光はコリ

メータレンズ4の作用によってそれぞれ平行光線となり、円弧スリット5の面を照射する。すなわち円弧スリット5に多光束のケーラー照明がなされる。さらに円弧スリット5を通り抜けた光束は円弧スリット結像用光学系8によりマスク7の面上に投影され半円弧状の被照明線を形成する。

ることが可能となる。第5回は円張スリット5の 平面図であり、図中の8はスリット閉口、9はス リット面上における矩形の照射域である。なお、 光の有効利用にあまり気を使わなくても良い場合 はライトインテグレータとして移状レンズの結束 体を用いても良い。

第 6 図に本発明による限明光学系の適用例として反射投影選半導体鑑光整置を示している。 図中の 1 から 7 までは第 1 図の同番号のものと同一であり、さらに 10及び 13は光路を折曲げる 平面離、11は凹面離、12は凸面鏡、14はウェーハを示し、凹面鏡 11と凸面鏡 12は反射型投影系を構成する。マスク 7 とウェーハ14を回時に矢印方向に走査することによりマスク 7 のパターン像の全面が歪むことなくウェハー14に低写される。

一般にこのような限明光学系を搭載した半導体 強光装置(マスクアライナー)によって半 体基 板上等に 転写される フォトマスク上の パターン は、全面で一定方向を向いており、その方向と前 記の限明光学系の2本の対象軸のうちのいずれか の方向とを合致させれば、全面でパターンの方向 と有効光無像の方向が一致する。従って半導体基 板等上のパターン像がディフォーカス時において も有効光線と同じく等方的にポケるので像歪が生 じない。

次に第1回で述べた光学系の調整について触れておく。まずマスク?を外し、替りにピンホールを有する意光板とその下方にスクリーンを取付ける。スクリーンにはマスク相当面における有効光線像はライトインテグレータ3の外形に一致し、円張上の各点において方向が回転しないはずである。従ってスクリーン上の有効光線像が所望の状態を満たす様に各個材間の調整を行えば、良好な際明状態を得ることができる。

(発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、歪みのない数編パターン像をウェーハ上に転写することができる。さらにケーラー照明法を採用しているので光振の興度ムラが展明ムラに影響しないという

7--- マスク

8--- スリット勝口

9--- 円弧スリット面上の照射域

特許出願人

利点を有するとともに、シリンドリカルレンズの 集合体等を用いているので光量の節約が可能とな る。

4. 図面の簡単な説明

第1図は従来の照明光学系のマスク面における 光 駅像が光学系の光軸を中心として回転対称の向きになることを模式的に変わした図、第2図は 本 発明の一実施例に係る 照明光学系の構成図、 第3図は第2図における3から7までの部分の側 面図、第4図はライトインテグレータ3の拡大斜 程図、第5図は円弧スリット5の平面図、第8図 は本 発明による 照明光学系を 適用した 反射 投影型 半導体線光 装置の一例を示す構成図である。

1 --- 光額

2--- 楕円ミラー

- 3---- ライトインテグレータ

4--- コリメータレンズ

5 --- 円弧スリット

6--- 円張スリット結像用光学系

\$ 5 B